

SN74AHCT1G02-Q1 車載用 2 入力正論理 OR ゲート

1 特長

- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
 - デバイス温度グレード 1: -40°C ~ +125°C
 - デバイス HBM ESD 分類レベル 2
 - デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 動作範囲: 4.5V ~ 5.5V
- 低消費電力、 I_{CC} の最大値 10μA
- 5V で ±8mA の出力駆動能力
- 入力は TTL 電圧互換
- JESD 17 準拠で
250mA 超のラッチアップ性能

2 アプリケーション

- デジタル信号のイネーブルまたはディスエーブル
- インジケータ LED の制御

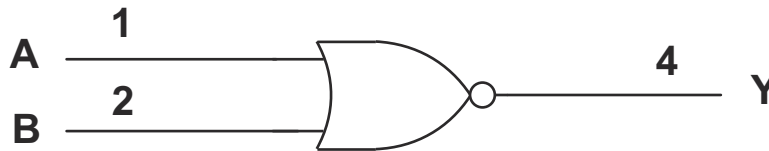
3 概要

SN74AHCT1G02-Q1 は 2 入力 NOR ゲートです。各ゲートはブール関数 $Y = \overline{A + B}$ を正論理で実行します。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージ・サイズ ⁽²⁾	本体サイズ (公称) ⁽³⁾
SN74AHCT1G02-Q1	DCK (SC-70, 5)	2mm × 2.1mm	2mm × 1.25mm

- 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
- パッケージ・サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます
- 本体サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、ピンは含まれていません。



概略論理図 (正論理)



目次

1 特長.....	1	8.2 機能ブロック図.....	8
2 アプリケーション.....	1	8.3 機能説明.....	8
3 概要.....	1	8.4 デバイスの機能モード.....	9
4 改訂履歴.....	2	9 アプリケーションと実装.....	10
5 ピン構成と機能.....	3	9.1 アプリケーション情報.....	10
6 仕様.....	4	9.2 代表的なアプリケーション.....	10
6.1 絶対最大定格.....	4	9.3 電源に関する推奨事項.....	12
6.2 ESD 定格.....	4	9.4 レイアウト.....	12
6.3 推奨動作条件.....	4	10 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	14
6.4 熱に関する情報.....	5	10.1 ドキュメントのサポート.....	14
6.5 電気的特性.....	5	10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	14
6.6 スイッチング特性.....	5	10.3 サポート・リソース.....	14
6.7 代表的特性.....	6	10.4 商標.....	14
7 パラメータ測定情報.....	7	10.5 静電気放電に関する注意事項.....	14
8 詳細説明.....	8	10.6 用語集.....	14
8.1 概要.....	8	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	14

4 改訂履歴

日付	リビジョン	注
2023 年 7 月	*	初版

5 ピン構成と機能

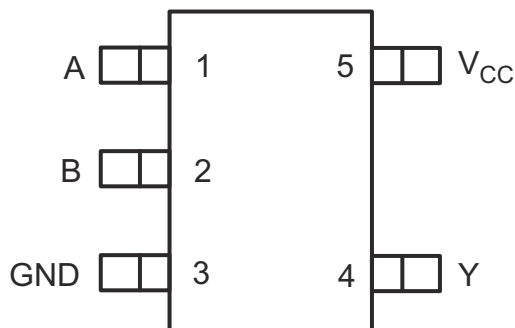


図 5-1. SN74AHCT1G02-Q1 DCK Package, 5-Pin SC-70 (Top View)

表 5-1. ピンの機能

ピン		種類 ⁽¹⁾	概要
名称	番号		
A	1	I	Input A
B	2	I	Input B
GND	3	G	Ground
Y	4	O	Output Y
V _{CC}	5	P	Positive Supply

(1) I = 入力、O = 出力、I/O = 入出力、G = グランド、P = 電源。

6 仕様

6.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

			最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧		-0.5	7	V
V_I	入力電圧範囲		-0.5	7	V
V_O	出力電圧範囲		-0.5	$V_{CC} + 0.5$	V
I_{IK}	入力クランプ電流 ⁽²⁾	$V_I < -0.5V$		-20	mA
I_{OK}	出力クランプ電流 ⁽²⁾	$V_O < -0.5V$ または $V_O > V_{CC} + 0.5V$		± 20	mA
I_O	連続出力電流	$V_O = 0 \sim V_{CC}$		± 25	mA
I_O	V_{CC} または GND を通過する連続出力電流			± 50	mA
T_{stg}	保存温度		-65	150	°C

- (1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。絶対最大定格は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内で、一時的に「推奨動作条件」の範囲を超えた動作をさせる場合、必ずしもデバイスが損傷を受けるものではありませんが、完全には機能しない可能性があります。この方法でデバイスを動作させると、デバイスの信頼性、機能性、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を短縮する可能性があります。
- (2) 入力および出力の電流定格を遵守していても、入力および出力の電圧定格を超える場合があります。

6.2 ESD 定格

			値	単位
$V_{(ESD)}$	静電放電	人体モデル (HBM)、AEC Q100-002 ⁽¹⁾	± 2000	V
		HBM ESD 分類レベル 2 準拠		
		荷電デバイス・モデル (CDM)、AEC Q100-011	± 1000	
		CDM ESD 分類レベル C4B 準拠		

- (1) AEC Q100-002 は、HBM ストレス試験を ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 仕様に従って実施することを示しています。

6.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

パラメータ		最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧	4.5	5.5	V
V_I	入力電圧	0	5.5	V
V_O	出力電圧	0	V_{CC}	V
V_{IH}	High レベル入力電圧	2.00		V
V_{IL}	Low レベル入力電圧		0.8	V
I_O	出力電流		± 8	mA
$\Delta t/\Delta v$	入力遷移の立ち上がりレートと立ち下がりレート		20	ns/V
T_A	自由気流での動作温度	-40	125	°C

- (1) デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の入力はすべて、 V_{CC} または GND に固定する必要があります。テキサス・インスツルメンツのアプリケーション・レポート:『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』を参照してください。

6.4 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		DCK (SC70)	単位
		5 ピン	
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗	293.4	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	接合部からケース (上面) への熱抵抗	208.8	°C/W
$R_{\theta JB}$	接合部から基板への熱抵抗	180.6	°C/W
Ψ_{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	120.6	°C/W
Ψ_{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	179.5	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	接合部からケース (底面) への熱抵抗	該当なし	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション・レポートを参照してください。

6.5 電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	V _{CC}	T _A = 25℃		-40℃～125℃		単位	
			最小値	代表値	最大値	最小値		代表値
V _{OH}	I _{OH} = -50μA	4.5V	4.4	4.5		V _{CC} -0.1	V	
	I _{OH} = -8mA		3.94		3.8			
V _{OL}	I _{OH} = 50μA	4.5V			0.1	0.1	V	
	I _{OH} = 8mA			0.36	0.44			
I _I	V _I = 0V～V _{CC}	0V～5.5V			±0.1	±1	μA	
I _{CC}	V _I = V _{CC} または GND、I _O = 0	5.5V			1	10	μA	
ΔI _{CC}	1つの入力は 0.3V または 3.4V、他の入力は V _{CC} または GND	5.5V			1.35	1.5	mA	
C _i	V _I = V _{CC} または GND	5V		2	10	2	10	pF
C _{PD} ^{(1) (2)}	F = 1MHz	5V		11				pF

(1) C_{PD} を使用して、チャネルごとの動的な消費電力を決定します。

(2) $P_D = V_{CC}^2 \times F_I \times (C_{PD} + C_L)$ ここで、 F_I = 入力周波数、 C_L = 出力負荷容量、 V_{CC} = 電源電圧

6.6 スイッチング特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)。「パラメータ測定情報」を参照

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	負荷容量	$T_A = 25^\circ\text{C}$			$-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$			単位
				最小値	代表値	最大値	最小値	代表値	最大値	
t_{PD}	A または B	Y	$C_L = 15\text{pF}$		3.5	5.5			8	nS
t_{PD}	A または B	Y	$C_L = 50\text{pF}$		4.5	7.5			10	nS

6.7 代表的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (特に記述のない限り)

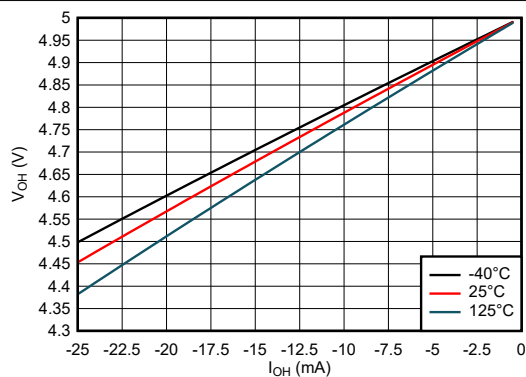


図 6-1. High 状態での出力電圧と電流との関係、5V 電源

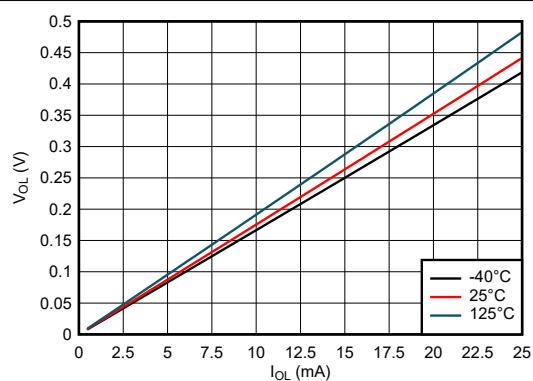


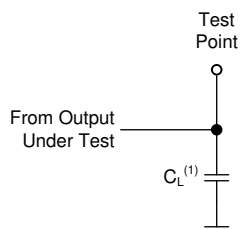
図 6-2. Low 状態での出力電圧と電流との関係、5V 電源

7 パラメータ測定情報

波形間の位相関係は任意に選択されました。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータから供給されます。PRR $\leq$ 1MHz、 $Z_O = 50\Omega$ 、 $t_f < 3ns$ 。

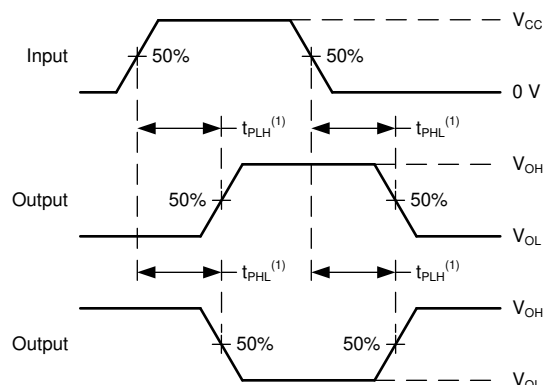
クロック入力の場合、入力デューティ・サイクルが 50% のとき f_{max} が測定されます。

出力は一度に 1 つずつ測定され、測定するたびに 1 回入力遷移します。



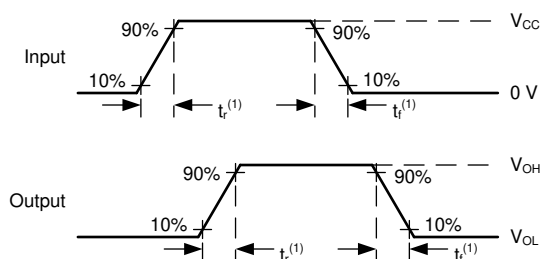
(1) C_L にはプローブと試験治具の容量が含まれます。

図 7-1. プッシュプル出力の負荷回路



(1) t_{PLH} と t_{PHL} の間の大きい方は t_{pd} と同じです。

図 7-2. 電圧波形の伝搬遅延



(1) t_r と t_f の間の大きい方は t_t と同じです。

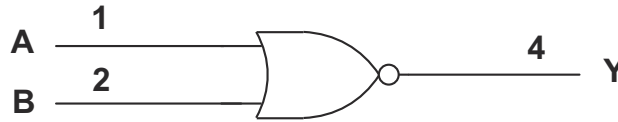
図 7-3. 電圧波形、入力と出力の遷移時間

8 詳細説明

8.1 概要

SN74AHCT1G02-Q1 は 2 入力 NOR ゲートです。各ゲートはブール関数 $Y = \overline{A + B}$ を正論理で実行します。

8.2 機能ブロック図



8.3 機能説明

8.3.1 平衡な CMOS プッシュプル出力

このデバイスには、平衡な CMOS プッシュプル出力が内蔵されています。「平衡な」という用語は、デバイスが同様の電流をシンクおよびソースできることを示します。このデバイスは駆動能力を備えており、軽負荷に高速エッジが生成されるため、リングングを防ぐために配線と負荷の条件を考慮する必要があります。さらに、このデバイスの出力は、デバイスを損傷することなく維持できる以上に大きな電流を駆動できます。過電流による損傷を防止するため、デバイスの出力電力を制限することが重要です。「絶対最大定格」で定義されている電気的および熱的制限を常に順守してください。

未使用のプッシュプル CMOS 出力は、未接続のままにする必要があります。

8.3.2 TTL 互換 CMOS 入力

このデバイスには、TTL 互換の CMOS 入力 that 搭載されています。これらの入力は、入力電圧スレッシュホールドを下げることで TTL ロジック・デバイスと接続するように特に設計されています。

TTL 互換 CMOS 入力は高インピーダンスであり、通常は「電気的特性」に示されている入力容量と並列の抵抗としてモデル化されます。ワーストケースの抵抗は「絶対最大定格」に示されている最大入力電圧と、「電気的特性」に示されている最大入力リーク電流からオームの法則 ($R = V \div I$) を使用して計算します。

TTL 互換 CMOS 入力では、「推奨動作条件」表の入力遷移時間またはレートで定義されるように、有効なロジック状態間で入力信号を迅速に遷移させる必要があります。この仕様を満たさないと、消費電力が過剰になり、発振の原因となる可能性があります。詳細については、『[低速またはフローティング CMOS 入力の影響](#)』アプリケーション・レポートを参照してください。

動作中は、TTL 互換 CMOS 入力をフローティングのままにしないでください。未使用の入力は、 V_{CC} または GND で終端する必要があります。システムが常に入力をアクティブに駆動していない場合は、プルアップまたはプルダウン抵抗を追加して、これらの時間中に有効な入力電圧を供給できます。抵抗値は複数の要因に依存しますが、10kΩ の抵抗を推奨し、通常はすべての要件を満たします。

8.3.3 クランプ・ダイオード構造

このデバイスの出力には正と負の両方のクランプ・ダイオードがあり、[図 8-1](#) に示すように、このデバイスの入力には負のクランプ・ダイオードのみがあります。

注意

「絶対最大定格」表に規定されている値を超える電圧は、デバイスに損傷を与える可能性があります。入力および出力のクランプ電流定格を遵守していても、入力および出力の電圧定格を超える場合があります。

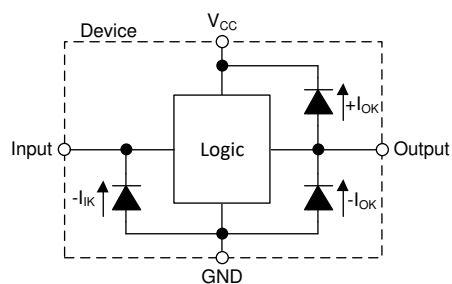


図 8-1. 各入力と出力に対するクランプ・ダイオードの電氣的配置

8.4 デバイスの機能モード

表 8-1 に、SN74AHCT1G02-Q1 の機能モードを示します。

表 8-1. 機能表

入力 ⁽¹⁾		出力 Y
A	B	
H	X	L
X	H	L
L	L	H

(1) H = High 電圧レベル、L = Low 電圧レベル、X = 注意しない、Z = 高インピーダンス

9 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

9.1 アプリケーション情報

このアプリケーションでは、[図 9-1](#) に示すように、2 つの 2 入力 NOR ゲートを使用して SR ラッチを作成します。SN74AHCT1G02-Q1 は、改ざんインジケータ LED を駆動し、1 ビットのデータをシステム・コントローラに提供するために使用されます。改ざんスイッチが High を出力すると、出力 Q は High になります。この出力は、システム・コントローラがこのイベントに対処するまで High に維持され、R 入力に High 信号が送信されて Q 出力が Low に戻ります。

9.2 代表的なアプリケーション

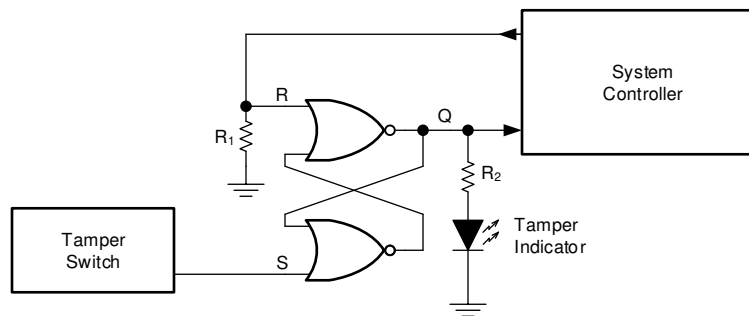


図 9-1. 代表的なアプリケーションのブロック図

9.2.1 設計要件

9.2.1.1 電源に関する考慮事項

目的の電源電圧が、「推奨動作条件」に規定されている範囲内であることを確認します。電源電圧は、「電気的特性」セクションに記載されているように、デバイスの電気的特性を設定します。

正電圧電源には、SN74AHCT1G02-Q1 のすべての出力がソースする合計電流と等しい電流と、「電気的特性」に示す最大静的電源電流 I_{CC} 、およびスイッチングに必要な過渡電流をソースできる必要があります。ロジック・デバイスは、正の電源から供給される電流のみをソースできます。「絶対最大定格」に記載されている V_{CC} を流れる最大合計電流を超えないようにしてください。

グラウンドには、SN74AHCT1G02-Q1 のすべての出力がシンクする合計電流と等しい電流と、「電気的特性」に示す最大電源電流 I_{CC} 、およびスイッチングに必要な過渡電流をシンクできる必要があります。ロジック・デバイスは、グラウンド接続にシンクできる電流の量のみをシンクできます。「絶対最大定格」に記載されている GND を流れる最大合計電流を超えないようにしてください。

SN74AHCT1G02-Q1 は、データシートのすべての仕様を満たしながら、合計容量が 50pF 以下の負荷を駆動できます。より大きな容量性負荷を印加することもできますが、50pF を超えることは推奨しません。

SN74AHCT1G02-Q1 は、「電気的特性」表に定義されている出力電圧および電流で、 $R_L \geq V_O / I_O$ で記述されている合計抵抗を V_{OH} および V_{OL} で負荷を駆動できます。High 状態で出力する場合、式の出力電圧は、測定された出力電圧と V_{CC} ピンの電源電圧との差として定義されます。

総消費電力は、『CMOS の消費電力と CPD の計算』アプリケーション・ノートに記載されている情報を使用して計算できます。

熱上昇は、『標準リニアおよびロジック (SLL) パッケージおよびデバイスの熱特性』アプリケーション・ノートに記載されている情報を使用して計算できます。

注意

「絶対最大定格」に記載されている最大接合部温度 $T_{J(max)}$ は、デバイスの損傷を防止するための追加の制限です。「絶対最大定格」に記載されている値に違反しないでください。これらの制限値は、デバイスの損傷を防止するために規定されています。

9.2.1.2 入力に関する考慮事項

入力信号は、ロジック **Low** と見なされるには $V_{IL(max)}$ を超え、ロジック **High** と見なされるには $V_{IH(min)}$ を超える必要があります。「絶対最大定格」に記載されている最大入力電圧範囲を超えないようにしてください。

未使用の入力は、 V_{CC} またはグランドに終端する必要があります。入力が完全に使用されていない場合は、未使用の入力を直接終端できます。または、入力が常に使用されるのではなく時々使用される場合は、プルアップまたはプルダウン抵抗に接続できます。デフォルト状態の **High** にはプルアップ抵抗が、デフォルト状態の **Low** にはプルダウン抵抗が使用されます。コントローラの駆動電流、SN74AHCT1G02-Q1 へのリーク電流（「電気的特性」で規定）、および要求される入力遷移レートによって、抵抗のサイズが制限されます。これらの要因により、多くの場合、10k Ω の抵抗値が使用されます。

SN74AHCT1G02-Q1 には CMOS 入力があるため、「推奨動作条件」表に定義されているように、正しく動作するには高速な入力遷移が必要です。入力遷移が遅いと、発振が発生し、消費電力が増加し、デバイスの信頼性が低下する可能性があります。

このデバイスの入力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。

9.2.1.3 出力に関する考慮事項

正の電源電圧を使用して、出力 **High** 電圧を生成します。出力から電流が流れると、「電気的特性」の V_{OH} 仕様の規定に従って出力電圧が低下します。グランド電圧を使用して、出力 **Low** 電圧を生成します。出力に電流をシンクすると、「電気的特性」の V_{OL} 仕様の規定に従って出力電圧が上昇します。

非常に短い期間であっても、逆の状態になる可能性があるプッシュプル出力は、互いに直接接続しないでください。これにより、過電流が発生し、デバイスが損傷する可能性があります。

同じデバイス内で、同じ入力信号を持つ 2 つのチャンネルを並列に接続することで、出力駆動能力を高めることができます。

未使用の出力はフローティングのままにできます。出力を直接 V_{CC} にもグランドにも接続しないでください。

このデバイスの出力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。

9.2.2 詳細な設計手順

1. V_{CC} と GND の間にデカップリング・コンデンサを追加します。このコンデンサは、物理的にデバイスの近く、かつ V_{CC} ピンと GND ピンの両方に電氣的に近づけて配置する必要があります。レイアウト例を「レイアウト」セクションに示します。
2. 出力の容量性負荷が 50pF 以下であることを確認します。これは厳密な制限ではありませんが、最適なパフォーマンスが保証されます。これは、SN74AHCT1G02-Q1 から 1 つまたは複数の受信デバイスまでの短い適切なサイズのトレースを提供することで実現できます。
3. 「絶対最大定格」の最大出力電流に違反しないように、出力の抵抗性負荷が $(V_{CC} / I_{O(max)}) \Omega$ より大きいことを確認してください。ほとんどの CMOS 入力には、M Ω で測定される抵抗性負荷があります。これは、前に計算した最小値よりもはるかに大きくなります。
4. 熱の問題がロジック・ゲートにとって重要となることはほとんどありません。ただし、消費電力と熱の上昇は、アプリケーション・レポート『CMOS 消費電力と CPD の計算』に記載されている手順を使用して計算できます。

9.2.3 アプリケーション曲線

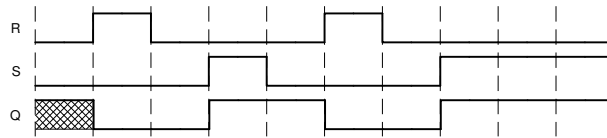


図 9-2. アプリケーションのタイミング図

9.3 電源に関する推奨事項

電源には、「推奨動作条件」に記載されている最小電源電圧定格と最大電源電圧定格の間の任意の電圧を使用できます。電源の外乱を防止するため、各 V_{CC} 端子に適切なバイパス・コンデンサを配置する必要があります。このデバイスには 0.1 μ F のコンデンサをお勧めします。複数のバイパス・コンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することが許容されます。0.1 μ F と 1 μ F のコンデンサを並列に使用するのが一般的です。最良の結果を得るには、次のレイアウト例に示すように、バイパス・コンデンサを電源端子のできるだけ近くに配置する必要があります。

9.4 レイアウト

9.4.1 レイアウトのガイドライン

マルチ入力およびマルチチャネルのロジック・デバイスを使用する場合、入力をフローティングのままにはしてはいけません。多くの場合、デジタル・ロジック・デバイスの機能または機能の一部は使用されません（たとえば、トリプル入力 AND ゲートの 2 入力のみを使用したり、4 つのバッファ・ゲートのうち 3 つのみを使用したりする場合）。外部接続で電圧を未定義にすると未定義の動作状態が発生するため、このような未使用の入力ピンを未接続のままにはしてはいけません。デジタル・ロジック・デバイスの未使用入力はすべて、入力電圧の仕様で定義されるロジック High またはロジック Low 電圧に接続して、それらがフローティングしないようにする必要があります。特定の未使用入力に適用する必要があるロジック・レベルは、デバイスの機能によって異なります。一般に、入力は GND または V_{CC} のうちロジック機能にとって適切な、または利便性の高い方に接続されます。

9.4.2 レイアウト例

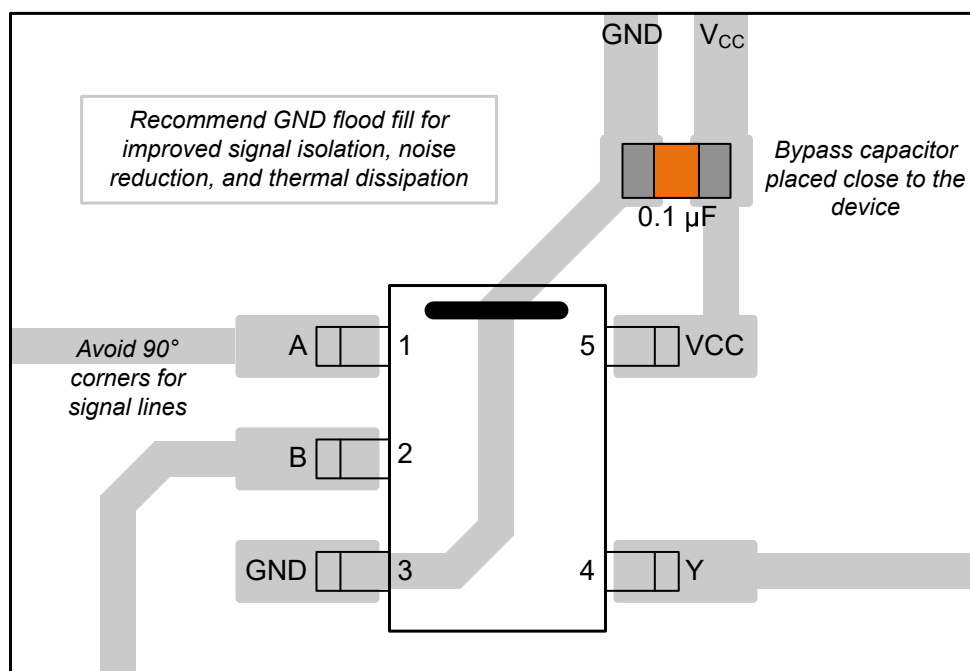


図 9-3. SN74AHCT1G02-Q1 のレイアウト例

10 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツでは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、ソリューションの開発を行うためのツールとソフトウェアを以下で紹介합니다。

10.1 ドキュメントのサポート

10.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『[CMOS の消費電力と CPD の計算](#)』アプリケーション・ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[ロジック入門](#)』アプリケーション・ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[標準リニアおよびロジック \(SLL\) パッケージとデバイスの熱特性](#)』アプリケーション・ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[低速またはフローティング CMOS 入力の影響](#)』アプリケーション・ノート

10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[ti.com](#) のデバイス製品フォルダを開いてください。「更新の通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

10.3 サポート・リソース

[TI E2E™ サポート・フォーラム](#)は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、該当する貢献者により、現状のまま提供されるものです。これらは TI の仕様を構成するものではなく、必ずしも TI の見解を反映したものではありません。TI の[使用条件](#)を参照してください。

10.4 商標

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

10.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

10.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#)

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスについて利用可能な最新のデータです。このデータは予告なく変更されることがあり、ドキュメントが改訂される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
CAHCT1G02QDCKRQ1	Active	Production	SC70 (DCK) 5	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	1PD
CAHCT1G02QDCKRQ1.A	Active	Production	SC70 (DCK) 5	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	1PD

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

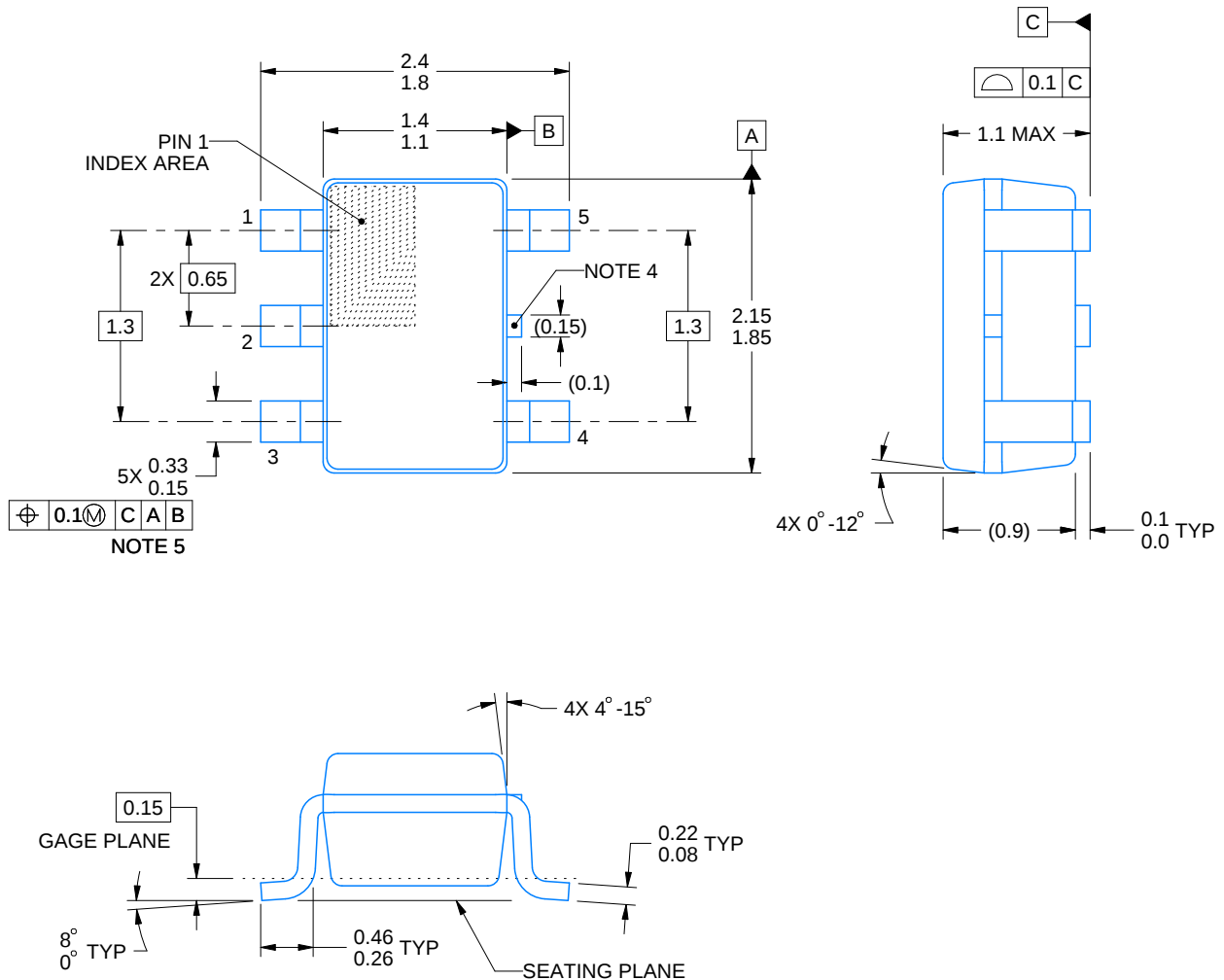
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74AHCT1G02-Q1 :

- Catalog : [SN74AHCT1G02](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

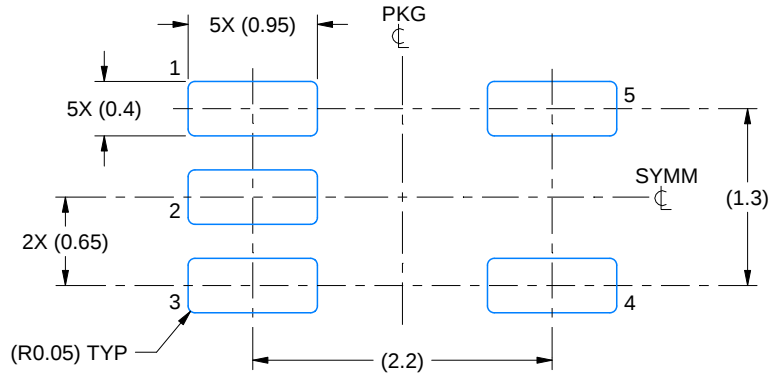
- Catalog - TI's standard catalog product



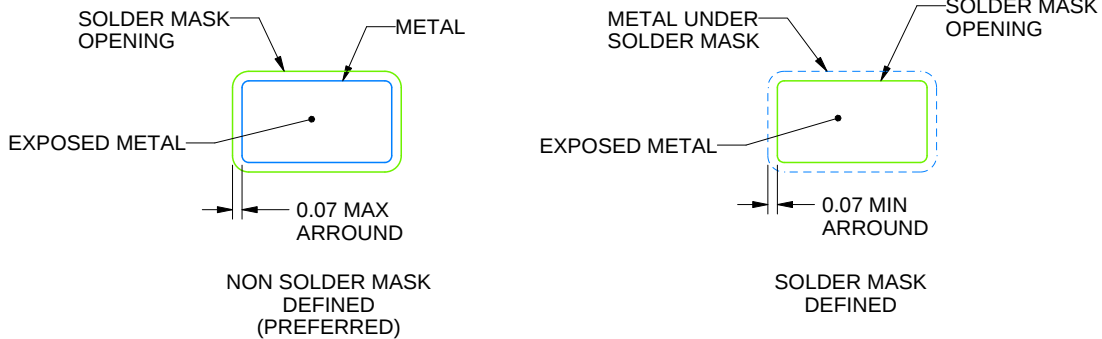
4214834/G 11/2024

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC MO-203.
4. Support pin may differ or may not be present.
5. Lead width does not comply with JEDEC.
6. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25mm per side



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:18X

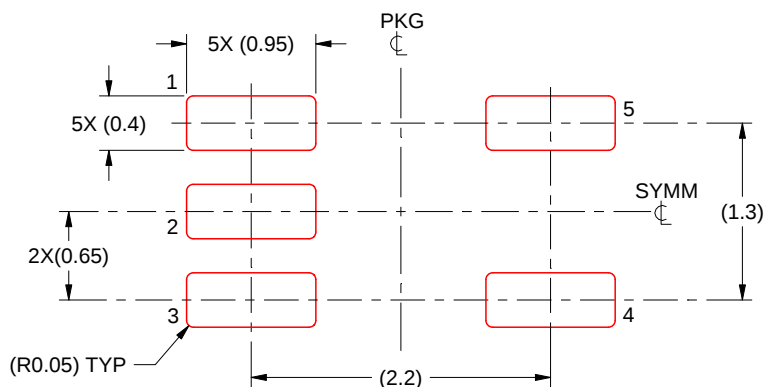


SOLDER MASK DETAILS

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

7. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
8. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 THICK STENCIL
SCALE:18X

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

9. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
10. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用される テキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated